PAT-NO:

JP402143816A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02143816 A

TITLE:

MOLDING DEVICE

PUBN-DATE:

June 1, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TAKAHASHI, KATSUNORI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

HITACHI HOKKAI SEMICONDUCTOR LTD N/A

APPL-NO: JP63295961

APPL-DATE: November 25, 1988

INT-CL (IPC): B29C045/02 , B29C045/26 , H01L021/56

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce product failure due to voids by a method wherein dummy runners, in each of which resin flowing along the inside side surface of each runner flows during the pouring of the resin in cavities, are provided on upstream side from cavities with respect to the flow direction of the resin.

CONSTITUTION: Each dummy runner 20 is provided on upstream side from cavities 18 and at the inside side surface of each cavity runner 15. In the dummy runner 20, its section X-X' has the same shape as the section Y-Y' of each cavity runner 17 at least on the fork of the runners so as to have the same flow condition as that in the cavity runner 17 and take the releasability after the completion of molding into consideration. Further, in order to keep on flowing resin in the dummy runner 20 during the period of time, in which resin moves in the cavity runner 17, and after that, pours in the cavity 18, the

6/18/06, EAST Version: 2.0.3.0

length of the <u>dummy runner</u> 20 is made to be at least larger than that of the cavity <u>runner</u> 17. Thus, the improvement of the humidity resistance of a molded item (or a product) and the reduction of its failure of external appearance due to the reduction of voids is contrived.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

DERWENT-

1990-213734

ACC-NO:

DERWENT-

199028

WEEK:

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Moisture-resistant mould device - comprises pot, main

runner, cavity runners cavities and dummy runners

PATENT-

HITACHI HOKKAI SEMICONDUCTOR [HITW] , HITACHI

ASSIGNEE:

LTD[HITA]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0295961 (November 25, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 02143816 A June 1, 1990 N/A

000 N/A

### APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 02143816A N/A

1988JP-0295961 November 25, 1988

INT-CL (IPC): B29C045/02, H01L021/56

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02143816A

### BASIC-ABSTRACT:

A mould device comprises; (i) a pot (12) in which resin moulded in a tablet form is charged; a main <u>runner</u> (15), being a convey passage for resin pressed by a plunger (16) and fed from the pot (12) and formed in the parting surface of the one of top and bottom moulds (11 and 10); (iii) cavity <u>runners</u> (17) continuous to the main <u>runner</u>; (iv) cavities (18) formed with grooves formed in the parting surfaces of the top and bottom moulds (11 and 10) in a manner to be positioned facing each other and coupled to respective gates (19) through the cavity <u>runners</u> (17); and (v) <u>dummy runners</u> (20) formed on the upper

6/18/06, EAST Version: 2.0.3.0

stream side, in the direction of the flow of resin, of the cavity (18) and coupled to the main <u>runner</u> (15) or the cavity <u>runners</u> (17).

USE/ADVANTAGE - Moisture resistance is improved and poor appearance is reduced due to redn. of void of a moulded prod.

CHOSEN-

Dwg.1/2

DRAWING:

TITLE-TERMS: MOIST RESISTANCE MOULD DEVICE COMPRISE POT MAIN RUNNER

CAVITY RUNNER CAVITY DUMMY RUNNER

DERWENT-CLASS: A32 U11

CPI-CODES: A11-B12; A12-E07;

EPI-CODES: U11-E02A1;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0223 0229 2348 2353 2372 2462 3241 2544 2545 2653

2738 3279

Multipunch 014 03- 371 377 380 388 456 458 463 476 52- 54& 575

Codes: 58& 595 602 623 627

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-092352

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1990-166036

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-143816

Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

個公開 平成2年(1990)6月1日

B 29 C 45/02 45/26 21/56 H 01 L

2111-4F

6949-4F 6412-5F T

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

会発明の名称 モールド装置

> ②特 昭63-295961 顛

22出 頣 昭63(1988)11月25日

明 勝 個発 者 髙

北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立北海セミコンダ

クタ株式会社内

勿出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

创出 顧 人 日立北海セミコンダク 北海道亀田郡七飯町中島145番地

タ株式会社

外1名 個代 理 弁理士 小川 人 勝男

1. 発明の名称 モールド装置

### 2. 特許請求の範囲

- 1. タプレット状に成形されたレジンを投入する ためのポットと、前記ポットからブランジャ化 より押圧されて送り出されたレジンの輸送路で あり、上下金型の一方側パーティング面に形成 されたメインランナー及びそれに続くキャビテ ィランナーと、上下桝金型のパーティング面に 対向して形成された群で構成され、かつゲート ・を介して上記キャピティランナーに連結したキ ・+ ピティと、レジンの流れ方向に対して前記キ ャピティより上流倒で、かつメインランナーあ るいはキャピティランナーに連結するダミーラ ンナーを有するモールド装置。
- 2. ダミーランナーは、ランナーとダミーランナ ーの連結点からランナーの終端までの距離より も長く、かつランナーと断面が何形状であるこ とを特徴とする脳求項1項配載のモールド袋置。

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野)

本発明は、トランスファーモールド装置に関す るものである。

〔従来の技術〕

トランスファーモールド装備については、電子 材料別冊超LSI製造・試験装置ガイドブック 1987年版 p160~165に配載されている。第 3 図は、その既要を示すもので、下金型一部平面 図である。以下図面に従い説明する。まず、加熱 された金型1化ダイポンド。ワイヤポンドの終っ たリードフレーム2をセットする。次に粉末幽脂 を成形したタブレットを予熱したのち加熱された 金型1のポット(図示せず)内に投入し、図示し ないブランジャ化て加圧する。加圧された樹脂 (このとき、樹脂は溶融状態となっている)はメ インランナー4に送り出され、キャピティランナ - 4 a 及びグート 5 を介してキャピティ 6 内に注 入される。キャピティ6内に光てんされた樹脂は 一定時間成形されたのち、金型から取り出される

ようになっている。ところで、このようなモールド装置においては、メインランナー4とキャピティランナー4 aの間には、図示するように各キャピティランナーごとにダミーキャピティ7が設けられ、レジン圧入初期のエアーがリードフレーム2を設置しているキャピティ6内に入り込む前に、ダミーキャピティ7へ流れ込むようにしている。 〔発明が解決しようとする繰趨〕

ところが、このようなレジン注入初期に発生するエアーの巻き込みの対策を目的とするダミーキャピティ7を用いたモールド装置にあっては、一般にダミーキャピティ7とキャピティ6が同形状であるため容量が小さい。従って、ボットからはしたが介えばボットとタブレットで放け、外が発生するとそのボイドはメーーの関節に沿っては、レジンにて兄のときは、レジンにて完全に充敗はしている)を油辿してリードフレーム2が戦性

# (作用)

上記した手段によれば、全キャビティにレジンが元てんされている間は、ダミーランナー側に巻き込みエアーが流れていくので、製品のポイド不良を低波できるものである。

## 〔與施例〕

第1図は、本発明の一実施例であるモールド接 位の下金型平面図、第2図は、本発明を用いたモ ールド接徹の断面図である。以下、図面に従い詳 細に説明する。

10,11はそれぞれ下金型及び上金型であり、そのパーティング面を互いに対向させて配置している。12は粉末側脂(レジン)を成形したタブレット13をモールド金型内部に投入するためのポットであり、上金型11の中央部に設けられている。14はポット15に対向して形成された略円状の構で一般にカルと呼ばれている。15はカル14から延在するメインランナーであり、ブランジャ16によりポット12内で押しつぶされたタブレット13は溶磁レジンとして前記メインラ

されているキャピティ6内にポイドが硫入してしまい、レジンモールド製品の耐湿性が低下し、また外観不良が発生する問題があった。そこで、グート5の断面積を小さくしてダミーキャピティ7へレジンが流入しにくくして、ダミーキャピティ7の充てん時間を長くすることが考えられるが、ゲート5内において、レジンが硬化し、ダミーキャピティ7への適路がふさがれてしまう危険性が低めて高くなる。また、ゲート幅を狭くしすぎるとゲートのレジンの離型(金型から成形した製品を取出す)性が係めて悪くなる。

#### [課題を解決するための手段]

本願において開示される発明のうち代投的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

ブランジャが下降している間、丁なわちキャピティにレジンが注入されている間は、ランナー内側側面に沿って流れるレジンが流入するダミーランナーを、キャピティよりレジンの流れ方向に対して上流側に設けるものである。

ンナー15へ送り出される。17は上記メインラ ンナー15に連続しているキャピティランナーで あり、本実施例には1本のメインランナー15か ら2本のキャピティランナー17a,17bの2 本が分岐している。18は前配各キャピティラン ナー16の両側に所定間隔おきに配列したキャビ ティであり、各々グート19を介してキャビティ ランナー16と接続している。20はレジン流れ 方向に対しキャピティ17よりも上硫酸で、かつ キャピティランナー15の内側側面に設けたダミ ーランナーである。このダミーランナー20は、 キャピティランナー18と同様なレジンの流れ状 頭が得られ、かつモールド完了後の離型性を消滅 して、ダミーランナー20の断面X-X'は少なく とも分岐部分においてキャピティランナー17の 断面Y-Y'と何一形状となっている。また、レジ ンがキャピティタンナー17内を移動し、かつキ ャピティ18内に注入している間ダミーランナー 20内にレジンを旅入させておくため少なくとも キャピティランナー17よりもダミーランナー20 の方を長く設計している。なお、21はエアーを 抜くためのエアーペントである。次に本実施例の 動作について脱明する。まず、上金型11と下金 型12を数十トンの力で型締めしたのち、あらか じめ予熱したタプレット13をポット12内に投 入して加熱し、前記タプレット13を溶験する。 次に、プランジャ16をポット12の内漿面に嵌 合させつつ下降せしめ、タブレット13を押しつ Sす。押しつSされたタブレット13は溶融レジ ンとしてカル14の形状に従ってメインランナー 15内へと送り出され、ついでキャピティランナ - 17個へ導びかれる。ところで、ポット12と タプレット13の隙間(クリアランス)に起因し てカル14内で巻き込んだエアーはカル14の間 面及びメインランナー15の内側側面Pに沿って レジンと共に流れていく。しかしながら、この卷 さ込みエアーがキャピティ18に達する前に、上 記巻き込みエアーは、キャピティランナー17a の側面Qから分岐しているダミーランナー20へ と流れていく。しかも、全キャピティ18内化レ ツンが完全に充て人完了するまで、ダミーランナー20内にはレジンが流入するようにダミーランナー20の長さ及び断面機が設定されている。したがって、従来のような、1キャピティ分しか容量のなかったダミーキャピティの場合とは異なり、キャピティ18内にレジンが完全に充てんし終わるまでエアーポイドを吸収する効果を継続させることができる。

次に、本実施例の作用・効果について説明する。
(1) レジンの流れ方向に対してキャビティが配置している位置よりも上流側であって、かつ、全キャビティにレジンが完全に充てんされるまでレジンが流入するように設定されているダミーランナーを、メインランナーあるいはキャビティランナーの内側関面に設けることにより、レジン注入後半に発生した巻き込みエアーをダミーランナー内にトラップさせることができるという効果が得られるものである。

(2) 上記によりキャビティ内へは巻き込みエアー が流入しないので、成形した製品にポイドが生じ

ることはなく耐健性が向上し、かつ外膜不良の低 放も速成できるという相剰効果が得られる。

(3) ダミーランナーの断面形状をキャピティランナーと同形にすることにより、レジンがダミーランナー側にかたよって流入したり、途中で硬化して詰まる問題を考慮せずに金型設計を行なえるという効果が得られる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その慢旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、ダミーランナーの形状及び位置は本実施例に限定されるものではない。 すなわち、ダミーランナーの分校口がレジンの流れに対してキャビティ18の配置位置より上流側にあれば良い。また、その断面形状はキャビティランナー17とかならずしも同一でなくても、キャピティランナー17ヘレジンがスムースに流れ、かつキャビティ18にレジンが注入されている間はダミーラン

ナー20化レジンが流入する範囲内に設定されて いれば良い。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導体装置のモールド技術に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、たとえば、プラスチックの射出成形技術などに適用できる。

### [発明の効果]

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下配のとおりである。

すなわち、モールド 成形品(製品)のポイド低減による耐量性の向上及び外裂不良の低級が違以できる。なお、特に、ポイドに対して余裕のない 連型のパッケージを有する半導体製品に対して効 果が大きい。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例であるモールド装 置の下金型平面図、

特開平2-143816(4)

解2図は、本発明の一実施例であるモールド後 ・ 費の緩断面図、

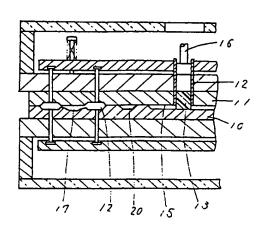
第3図は、従来のモールド装置の下金型平面図 である。

10…下金型、11…上金型、12…ポット、13…タプレット、14…カル、15…メインランナー、16…ブランジャ、17…キャピティランナー、18…キャピティ、19…ゲート、20…ダミーランナー、21…エアーペント。

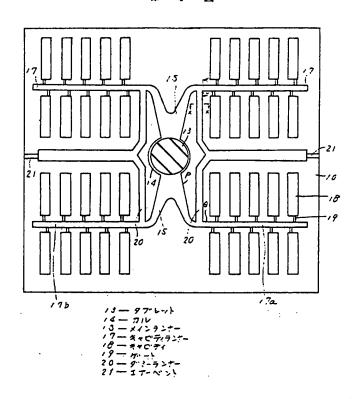
代理人 弁理士 小川 勝



## 第 2 図



## 第 1 図



第 3 図

